

### REMARKS

Applicants thank the Examiner for indicating that claims 8-14 and 16-18 are directed to patentable subject matter. Applicants have canceled claims 1-7, 19 and 20 and amended claims 8-18 to put base claim 8 in independent form and to conform the dependent claims to the amendments to claim 8, which is now directed solely to prior condition a3).

Applicants also attach for the record a complete copy of JP 4-136856, the original of the Kumada reference on whose abstract the Examiner relied in the pending Action.

Applicants also note block 12 of the Office Action Summary, which indicates that the certified copies of the priority documents have not been received. This application is a 371 of a PCT international application, so the certified copies should have been sent to the PTO by the International Bureau. Applicants request the Examiner to check the Office files on this point and acknowledge receipt of the certified copies.

Early action allowing claims 8-18 is solicited.

In the event that the transmittal letter is separated from this document and the Patent and Trademark Office determines that an extension and/or other relief is required, Applicants petition for any required relief including extensions of time and authorizes the Commissioner to charge the cost of such petitions and/or other fees due in connection with the filing of this document to Deposit Account No. 03-1952 referencing 360842008500.

Dated: November 17, 2004

Respectfully submitted,

By: 

Barry E. Bretschneider  
Registration No. 28,055  
Morrison & Foerster LLP  
1650 Tysons Blvd, Suite 300  
McLean, Virginia 22102  
Telephone: (703) 760-7743  
Facsimile: (703) 760-7777

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平4-136856

⑬ Int. Cl.<sup>5</sup>

G 03 F 7/004

識別記号

5 1 5  
5 0 3

庁内整理番号

7124-2H  
7124-2H  
7352-4M

⑭ 公開 平成4年(1992)5月11日

H 01 L 21/30 3 0 1 R※  
審査請求 未請求 願求項の数 1 (全10頁)

⑮ 発明の名称 感光性樹脂組成物

⑯ 特 願 平2-262563

⑰ 出 願 平2(1990)9月27日

⑱ 発 明 者 熊 田 輝 彦 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社  
材料研究所内

⑲ 発 明 者 田 中 祥 子 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社  
材料研究所内

⑲ 発 明 者 堀 辺 英 夫 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社  
材料研究所内

⑲ 発 明 者 久 保 田 繁 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社  
材料研究所内

⑳ 出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

㉑ 代 理 人 弁理士 大 岩 増 雄 外2名

最終頁に続く

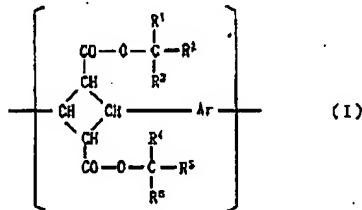
明 細 書

## 1. 発明の名称

感光性樹脂組成物

## 2. 特許請求の範囲

(1)放射線に感光して酸または塩基を発生する化合物および一般式(I):



(式中、 $\text{R}^1 - \text{R}^5$  はそれぞれ水素原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基または置

換フェニル基を示し、 $\text{R}^2$  と  $\text{R}^3$ 、 $\text{R}^4$  と  $\text{R}^5$  がそれぞれ環構造をなしていてもよい、Arは芳香環を有する基を示す)で表わされる単位からなる化合物を含有することを特徴とする感光性樹脂組成物。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、たとえば超LSIなどの半導体デバイスの微細パターンを形成するために使用される放射線感光性レジストに用いる感光性樹脂組成物に関する。

(従来の技術・発明が解決しようとする課題)

従来から半導体デバイスの高集積化が求められており、それに対応して微細加工技術の開発が進められている。この技術を実現するためにいくつかの手法が検討されているが、なかでも光リソグラフィ技術で使用する光源を短波長化するためにエキシマレーザを露光光源に使用することや、光学干渉などの問題を無視できる電子線、X線を露光光源に使用した露光技術などが注目されてい

from TORAY

## 特開平 4-136856(2)

る。

従来、光リソグラフィー用のレジストとして、ノボラック樹脂とナフトキノンアジドとからなるレジストが知られており、このレジストは高解像度、ドライエッチング耐性、高感度などの優れた特性を有しているが、露光線源の波長が短波長化するにしたがって感光波長の不適合や、短波長の光に対するレジスト自体の透過率が低くなるなどの問題が生ずるため、エキシマレーザ、電子線、X線を露光線源とするレジストとしては不適当である。

そこで、電子線、X線用のレジストとして、ポリメタクリレート樹脂やポリオレフィンスルホン樹脂などからなるポジ型レジストや、クロロメチル化ポリスチレンなどからなるネガ型レジストが開発されている。しかし、前者はドライエッチング耐性が低く低感度であるという欠点を有し、後者は現像液による彫削のために解像度が低下するという欠点を有している。

さらに、高感度のレジストをうるためのものと

- 3 -

ついて記載されているが、これらの組成物では解像度による気体の発生が著しいために、生成するパターンの形状が悪化してしまう。

本発明は、前記のような従来の技術の問題点を解決し、放射線露光に対する高い感度を有し、露光された部分だけが忠実に極性溶媒に可溶化し、かつ非極性溶媒に不溶化して高解像度のパターンを形成しうるポジ型としてもネガ型としても使用しうる放射線感応レジストを提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本発明者らは、前記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、放射線に感光して酸または塩基を発生する化合物および一般式(1)：

〔以下略〕

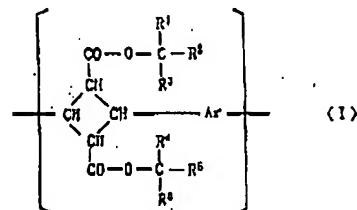
- 5 -

して、特開昭80-175046号公報には、露光前はアルカリ溶液に対して溶脱抵抗性があり、放射線の露光を受けるとその部分がアルカリ可溶性となる組成物であって、アルカリ可溶性フェノール樹脂と放射線感応性オニウム塩との組成物が開示されており、特開昭88-58131号公報には、アルカリ可溶性の高分子化合物と、高エネルギー放射線の照射によってエステルが分解し、カルボン酸を生成するアルカリ不溶性有機酸エステルとの組成物が開示されている。

しかし、前記公報に開示されている組成物は、いずれも解像度、感度などの性能のある程度の向上はみられるものの、実用的なレベルにまで向上したものではない。

また、「ジャーナル オブ ザ エレクトロケミカルソサイエティ (J. Electrochem. Soc.) 138 (1), p.241-245」には、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネートが紫外線の照射を受けて酸を発生し、その酸によるポリ(クロロまたはプロモフタルアルデヒド)の解重合に

- 4 -



(式中、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^6$  はそれぞれ水素原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基または置換フェニル基を示し、また  $\text{R}^2$  と  $\text{R}^3$ 、 $\text{R}^5$  と  $\text{R}^6$  がそれぞれ環構造をなしていてもよい、Arは芳香環を含有する基を示す)で表わされる単位からなる化合物を含有することを特徴とする感光性樹脂組成物が、高感度で高解像度の放射線感応レジストとなることを見出し、本発明に到達した。

〔作用〕

本発明の組成物に放射線が照射されると、放射線に感光して酸または塩基を発生する化合物から

- 6 -

## 特開平 4-136856(3)

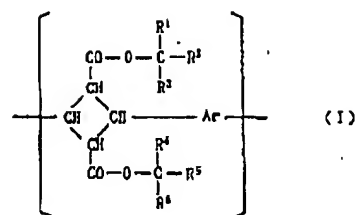
発生した酸または塩基が、アルカリ水溶液などの極性溶媒に不溶で非極性溶媒に可溶の一般式(I)で表わされる単位からなる化合物の一部を分解し、その部分を極性溶媒に可溶で非極性溶媒に不溶にする。その結果、極性溶媒を現像液に用いるとポジ型のパターンを形成することができ、非極性溶媒を現像液に用いるとネガ型のパターンを形成することができる。

また、この分解反応を起こすために必要な酸または塩基を発生する化合物は、加熱することにより大幅に粘度を向上させることが可能となるば多い。

【実施例】

本発明の感光性樹脂組成物には、一般式(I)：

(以下余白)



で表わされる単位からなる化合物が用いられる。

一般式(I)中の $R^1 \sim R^5$ はそれぞれ水素原子；メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル基；クロロメチル基、トリクロロメチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基などのハロゲン化アルキル基；メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシ基；ビニル基、アリル基などのアルケニル基；エチニル基などのアルキニル基；フェニル基；メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプタシル基、オクタシル基、ノニル基、デシル基、シラシル基、ヒドロキシ基、アミノ基、メ

チルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、塩素原子、臭素原子、フッ素原子など置換された置換フェニル基である。

$R^1 \sim R^5$ はそれぞれ同値でもよく、異値でもよく、 $R^2$ と $R^3$ 、 $R^4$ と $R^5$ がそれぞれ $-\text{CH}_2\text{C}(\text{H})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{C}(\text{H})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ などの環構造をなしていてもよい。

一般式(I)中のArは芳香環を有する基であり、その具体例としては、たとえばベンゼン、ナフタレン、アントラセン、ベンゾフェノン、ナフトキノ、アントラキノ、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、テトラジン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾール、フェナントリジン、フェナントレン、ベンゾシンノリン、キノキサリン、フナジン、アザベンゾナフテン、ホリアザフェナントレン、オキサジアジン、ベンゾオキサジアジン、ジオキサジアジン、インドール、ベンゾイミダゾール、カルバゾール、キノリン、アクリジン、ピロコリン、フラン、ベンゾフラン、クロモン、クロメン、キ

サントン、チオフェン、ベンゾチオフェン、オキサゾール、イソオキサゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、オキサゾリン、オキサゾリジン、ベンゾオキサチイン、イサチン、インドレニン、ビペリドン、イソキノリン、アクリドン、トロピノン、ピロン、ピロリドン、4H-ピラン-4-オンなどから水素原子などを除いた基があげられる。これらの中では単環芳香環が望ましい。

前記芳香環を有する基は、ハロゲン原子；メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシ基；アリル基、ビニル基などのアルケニル基；エチニル基などのアルキニル基；フェニル基；メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプタシル基、オクタシル基、ノニル基、デシル基、シラシル基、ヒドロキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、塩素原子、臭素原子、フッ素原子などで置換された置換フェニル基；ニトロ基；シアノ基；ヒ

## 特開平 4-136856(4)

ドロキシ基；アミノ基；メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基などの置換アミノ基などで置換されていてもよい。

前記一般式(I)で表わされる単位からなる化合物は、1種の単位からなっているてもよく、2種以上の単位からなっているてもよい。

一般式(I)で表わされる単位の繰り返し数は、4～100、さらには10～50であるのが好ましい。該数が10未満では成膜性が低下し、100をこえると溶解に解けにくくなる傾向がある。

前記一般式(I)で表わされる単位からなる化合物は、たとえば芳香族ジアルデヒドとマロン酸をピペラジンの存在下に脱水縮合させ、芳香族ジアクリル酸を合成し、これを常法によりエステル化することによってモノマーを合成したのち、このモノマーを高圧水銀灯の照射によって光重合させることによりうるることができる。

本発明に用いられる放射線に感光して酸または塩基を発生する化合物（以下、酸または塩基発生化合物ともいう）のうち、酸を発生する化合物の

具体例としては、たとえばトリフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネイト、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアルシネイト、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェイト、トリフェニルスルホニウムトリフルオロスルホネイト、4-チオフェノキシジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート、4-チオフェノキシジフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネイト、4-チオフェノキシジフェニルスルホニウムヘキサフルオロアルシネイト、4-チオフェノキシジフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェイト、4-チオフェノキシジフェニルスルホニウムトリフルオロスルホネイト、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネイト、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムヘキサフルオロアルシネイト、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムヘキサフルオロホス

- 1 1 -

- 1 2 -

フェイト、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロスルホネイト、トリス(4-メチルフェニル)スルホニウムテトラフルオロボレート、トリス(4-メチルフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアンチモネイト、トリス(4-メチルフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアルシネイト、トリス(4-メチルフェニル)スルホニウムヘキサフルオロホスフェイト、トリス(4-メチルフェニル)スルホニウムトリフルオロスルホネイト、トリス(4-メトキシフェニル)スルホニウムテトラフルオロボレート、トリス(4-メトキシフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアンチモネイト、トリス(4-メトキシフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアルシネイト、トリス(4-メトキシフェニル)スルホニウムヘキサフルオロホスフェイト、トリス(4-メトキシフェニル)スルホニウムトリフルオロスルホネイト、ジフェニルヨウドニウムテトラフルオロボレート、ジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアンチモネイト、ジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアル

シネイト、ジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロホスフェイト、ジフェニルヨウドニウムトリフルオロスルホネイト、3,3'-ジニトロジフェニルヨウドニウムテトラフルオロボレート、3,3'-ジニトロジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアンチモネイト、3,3'-ジニトロジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアルシネイト、3,3'-ジニトロジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロホスフェイト、3,3'-ジニトロジフェニルヨウドニウムトリフルオロスルホネイト、4,4'-ジメチルジフェニルヨウドニウムテトラフルオロボレート、4,4'-ジメチルジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアンチモネイト、4,4'-ジメチルジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアルシネイト、4,4'-ジメチルジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロホスフェイト、4,4'-ジメチルジフェニルヨウドニウムトリフルオロスルホネイト、4,4'-ジtert-ブチルジフェニルヨウドニウムテトラフルオロボレート、4,4'-ジtert-ブチルジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロアンチモネイト、4,4'-

- 1 3 -

- 1 4 -

## 特開平 4-136856(5)

ジlorl- プチルジフェニルヨウドニウムヘキサフル  
 オロアルシネイト、4,4-ジlorl- プチルジフェ  
 ニルヨウドニウムヘキサフルオロホスフェイト、  
 4,4-ジlorl- プチルジフェニルヨウドニウムトリ  
 フルオロスルホネイトなどのオニウム塩や、2,4,  
 6-トリス(トリクロロメチル)トリアジン、2-ア  
 リル-4,6-ビス(トリクロロメチル)トリアジン、  
 $\alpha, \alpha, \alpha$ -トリブロモメチル-フェニルスルホ  
 ン、 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \alpha$ -ヘキサクロロキシ  
 リレン、2,2-ビス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシ  
 フェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン、  
 1,1,1-トリス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシフェ  
 ニル)エタンなどのハロゲン含有化合物や、(2-  
 ニトロベンジルトシレイト、2,6-ジニトロベンジ  
 ルトシレイト、2,4-ジニトロベンジルトシレイト、  
 メチルスルホン酸2-ニトロベンジルエステル、酢  
 酸2-ニトロベンジルエステル、p-ニトロベンジ  
 ル-8,10-ジメトキシアントラセン-2-スルホネイト、  
 1,2,8-トリス(メクンスルホニルオキシ)ベンゼ  
 ン、1,2,8-トリス(エクンスルホニルオキシ)ベ

- 15 -

もよい。

アルカリ可溶性の高分子化合物としては、たと  
 えば-OH、-COOH、-NH<sub>2</sub>などのようなアルカリ可  
 溶性の官能基を有する高分子化合物を使用するこ  
 とができる。このような高分子化合物の具体例と  
 しては、たとえばポリアクリル酸、ポリメタクリ  
 ル酸、ポリ- $\alpha$ -クロロアクリル酸、ポリヒドロ  
 キシスチレン、ポリ- $\alpha$ -メチルヒドロキシスチ  
 レン、ポリスチレンカルボン酸、ポリアミノスチ  
 レン、ポリアリルアミンなどの単独重合体または  
 これらとポリスチレンまたはポリメチルメタクリ  
 レートなどとの共重合体、フェノールノボラック  
 樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ナフトールノ  
 ボラック樹脂などがあげられる。これらの高分子  
 化合物は単独で用いてもよく、2種以上を併用し  
 てもよい。

アルカリ可溶性高分子化合物の配合量は、一般  
 式(1)で表わされる化合物との合計重量に対して  
 80%以下が好ましい。配合量が80%より多くな  
 るとえられるレジスト膜がアルカリ可溶性となり、

- 17 -

ンゼン、1,2,3-トリス(プロパンスルホニルオキ  
 シ)ベンゼンなどのスルホン酸エステルなどがあ  
 げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以  
 上を併用してもよい。

また、塩基を発生する化合物の具体例としては、  
 たとえばトリフェニルメタノール、その誘導体、  
 o-ニトロベンジルカルバメートなどがあげられる。  
 これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用し  
 てもよい。

前記一般式(1)で表わされる単位からなる化合物  
 と酸または塩基発生化合物の配合割合は、一般式  
 (1)で表わされる単位からなる化合物/酸または塩  
 基発生化合物が重量比で70/80-99/1、さら  
 に80/80-88/2であるのが好ましい。前記一般  
 式(1)で表わされる化合物が99/1をこえるとパタ  
 ーニングが行ないにくくなる傾向があり、70/80  
 未満では相溶性が低下して均一にしくくなり、形  
 成されるパターン不良が発生しやすくなる。

また、レジスト膜の形成をさらに容易にするた  
 めに、アルカリ可溶性の高分子化合物を配合して

- 16 -

パターンの形成が困難になる。

さらに本発明の組成物には、基板とレジストと  
 の密着性を向上させるためのアミノシラザン、ア  
 ミノアルコキシシラザン、アルキルアルコキシシ  
 ラザンなどの密着性向上剤をはじめ、その他必要  
 に応じて目的にあった化合物を配合してもよい。

本発明の樹脂組成物は、通常、前記の成分を溶  
 媒に溶解させて、レジスト溶液として使用される。

前記溶媒としては、前記成分を溶解し、かつそ  
 れらと反応しないものであればとくに限定なく使  
 用できるが、沸点が100-220℃の範囲のものが  
 好ましい。沸点が100℃より低いものではむら  
 ができやすく、沸点が220℃より高いものでは溶媒  
 を乾燥させにくくなる。このような溶媒の具体例  
 としては、たとえばメチルセロソルブ、エチルセ  
 ロソルブ、ジメチルグリム、ジエチルグリム、  
 シクロペンタノン、シクロヘキサノン、 $\gamma$ -ブチ  
 ロラクトン、酢酸イソアミル、クロロベンゼンな  
 どがあげられる。

前記レジスト溶液を、たとえばシリコンウエハ

- 18 -

## 特開平 4-136856(6)

以下に本発明の組成物を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## 実施例 1

第1表に示す基を有する一般式(I)で表わされる単位からなるポリ(p-フェニレンジアクリル酸ジ-tert-ブチルエステル) (化合物1) 2gとトリフェニルホスホニウムトリフレイト0.1gを10mlのシクロヘキサノンに溶解させて調製したレジスト溶液を、シリコン基板上に3000rpmでスピンコートし、80℃で15分間加熱してレジスト膜を作製した。このときの膜厚は2μmであった。この膜にKrFエキシマレーザ光(8mJ/cm<sup>2</sup>)をマスクを介して照射したのち、100℃で5分間加熱した。

そのうち2.88%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間現像を行なったところ、0.80μmのラインアンドスペースのポジ型パターンが解像できた。

また、現像液をクロロホルム/メタノールが3/1(容積比)の混合溶媒にかえて現像を行な

などの基板の上にスピンコート法などの方法によって乾燥膜厚が0.2~2μm程度になるように塗布し、ブリークし、UV光、ディープUV光、軟X線、電子線などの放射線を照射したのち、80~150℃程度で30秒~20分間加熱し、ついで現像を行なうことによってパターンが形成される。

レジストの現像液としては、アルカリ性水溶液または有機溶媒を用いることができる。また、極性溶媒を用いるとポジ型のパターンを形成することができ、非極性溶媒を用いるとネガ型のパターンを形成することができる。

アルカリ性水溶液としては、たとえばアンモニア、トリエチルアミン、ジメチルアミノメタノール、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、コリンなどの水溶液があげられる。

また有機溶媒としてはジクロロメタン、クロロホルム、トリクロロエチレン、酢酸エチル、酢酸イソアミル、メタノール、イソプロパノール、これらの混合溶媒などがあげられる。

- 19 -

ったところ、0.80μmのラインアンドスペースのネガ型パターンが解像できた。

さらに前記レジスト膜に加速電圧20kVの電子線を1.5μC/cm<sup>2</sup>で照射し、100℃で5分間加熱した。そのうち、前記と同様にして2.88%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液またはクロロホルム/メタノールが3/1の混合溶媒で現像したところ、エキシマレーザを照射したときと同様に良好なポジ型パターンとネガ型パターンがえられた。

## 実施例 2~82

第1表に示す基を有する一般式(II)で表わされる単位からなる化合物(化合物2~21)を用い、第2表に示す組成のレジスト溶液を調製したほかは実施例1と同様にしてレジスト膜を作製し、エキシマレーザまたは加速電圧20kVの電子線を露光し、2.88%テトラメチルアンモニウムヒドロキシドまたはクロロホルム/メタノールが3/1の混合溶媒で現像を行なって、感度と解像度を調べた。結果を第2表に示す。

- 21 -

- 20 -

第2表より、いずれの実施例でも0.50μm以下の解像度と30mJ/cm<sup>2</sup>以下の感度がえられていることがわかる。







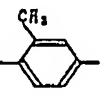
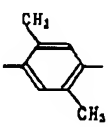
(以下略)



- 22 -

特開平 4-136856(7)

第 1 表

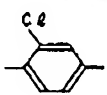
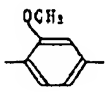
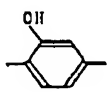
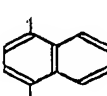
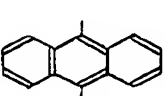



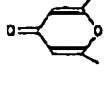
化合物 番 号	- Ar -	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	数平均 分子量
1		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	6,500
2		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	11,000
3		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	5,000
4		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	8,800
5	"	-CH <sub>3</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-CH <sub>3</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	4,200
6	"	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-CH=CH <sub>2</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH=CH <sub>2</sub>	7,700
7	"	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-C≡CH	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-C≡CH	5,200
8	"	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>		8,900
9	"	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -	-CH <sub>3</sub>	6,500
10	"	-H	-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-	-H	-H	-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-	-H	5,000
11		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	3,900
12		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	4,100

- 2 3 -

from TORAY



特開平 4-136856(8)

13		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	3,700
14		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	5,100
15		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	3,300
16		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	6,000
17		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	5,200
18		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	3,800
19		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	2,900
20		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	5,400
21		-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	7,000

from TORAY

特開平 4-136856(9)

第 2 表

実施例 番 号	化合物番号 (g)	酸または塩基 誘生化合物 (g)	溶 媒 (ml)	添加ポリマー (g)	感 度 (mJ/cm <sup>2</sup> )	解像度 ( $\mu$ m)
1	1 (2.0)	TPSTP*1 (0.1)	CH <sup>#7</sup> (10)	—	8	0.30
2	1 (2.0)	NPIPP*2 (0.1)	DC <sup>#8</sup> (10)	—	12	0.35
3	1 (2.0)	DNBT*3 (0.1)	CH <sup>#8</sup> (10)	—	7	0.80
4	1 (2.0)	TNSB*4 (0.1)	BS*8 (10)	—	15	0.40
5	1 (2.0)	TPH*5 (0.8)	DC (10)	—	30	0.50
6	1 (2.0)	TMPP*6 (0.2)	AA <sup>#10</sup> (10)	—	20	0.50
7	1 (1.5)	TPSTF (0.1)	CH (10)	PVP*11 (0.5)	8	0.30
8	1 (1.7)	TPSTF (0.2)	DC (10)	CNOV*12 (0.3)	10	0.40
9	2 (2.0)	NPIPP (0.1)	CH (10)	—	15	0.45
10	2 (1.5)	TPSTF (0.1)	ES (10)	PVP (0.5)	8	0.30
11	2 (1.8)	DNBT (0.2)	DC (10)	CNOV (0.2)	12	0.40
12	2 (1.8)	TPSTF (0.1)	AA (10)	PAA*13 (0.2)	10	0.40
13	3 (2.0)	TPSTF (0.1)	CH (10)	—	8	0.30
14	3 (1.5)	TPSTF (0.2)	DC (10)	PVP (0.5)	9	0.35
16	4 (2.0)	TNSB (0.1)	CH (10)	—	8	0.30
18	5 (2.0)	TPSTF (0.1)	ES (10)	—	10	0.35
17	6 (2.0)	TPSTF (0.1)	DC (10)	—	12	0.40
18	7 (1.7)	NPIPP (0.2)	AA (10)	CNOV*14 (0.3)	15	0.45
19	8 (1.8)	TPSTF (0.1)	CH (10)	PAA*14 (0.2)	8	0.30
20	9 (2.0)	TPSTF (0.2)	DC (10)	—	10	0.35
21	10 (2.0)	DNBT (0.1)	CH (10)	—	15	0.45
22	11 (2.0)	TPSTF (0.1)	ES (10)	—	12	0.35
23	12 (1.8)	TPSTF (0.2)	DC (10)	PAA (0.2)	8	0.30
24	13 (2.0)	TPSTF (0.1)	AA (10)	—	10	0.35
25	14 (2.0)	TNSB (0.1)	CH (10)	—	7	0.30
28	15 (2.0)	TPH (0.3)	DC (10)	—	30	0.50
27	16 (1.5)	TPSTF (0.1)	CH (10)	PVP (0.5)	8	0.35
28	17 (1.8)	NPIPP (0.1)	ES (10)	PAA (0.2)	12	0.40
29	18 (2.0)	TPSTF (0.1)	DC (10)	—	10	0.40
30	19 (3.0)	TPSTF (0.1)	AA (10)	—	9	0.30
31	20 (2.0)	TMPP (0.2)	CH (10)	—	20	0.50
32	21 (1.5)	TPSTF (0.1)	CH (10)	PVP (0.5)	8	0.35

【注】 \*1 : トリフェニルスルホニウムトリフレイト  
 \*2 : 4,4'-ジメチルジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロホスフェイト  
 \*3 : 2,6-ジニトロベンジルトリフレイト  
 \*4 : 1,2,8-トリス(メタンサルホニルオキシ)ベンゼン  
 \*5 : トリフェニルメタノール  
 \*6 : トリス(p-メトキシフェニル)メタノール  
 \*7 : シクロヘキサノン  
 \*8 : ジグライム  
 \*9 : エチルセロソルブアセテイト  
 \*10 : 酢酸イソアミル  
 \*11 : ポリ-p-ビニルフェノール  
 \*12 : クレゾールノボラック  
 \*13 : ポリアクリル酸  
 \*14 : ポリメタクリル酸  
 \*1~4 は感光して酸を発生する化合物、\*5~6 は感光して塩基を発生する化合物である。

from TORAY

特開平 4-136856(10)

## (発明の効果)

本発明の感光性樹脂組成物は、放射線露光に対して高い感度と高い解像度を有する感光性樹脂組成物であり、放射線感応レジスト材料として極めて有用であり、微細パターンが必要とされる超LSIなどの半導体デバイスの製造にとくに有用である。

代理人 大 岩 増 雄

- 2 6 -

第1頁の続き

⑤Int. Cl.<sup>6</sup>

H 01 L 21/027

識別記号

庁内整理番号

⑥発明者 肥 塚

裕 至

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社  
材料研究所内

from TORAY

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**